

極微量物質研究会 第2回特別セミナー

「絶縁油中の微量 PCB の分析に関する説明会」

—環境省 2010.6.30 発表：PCB 簡易測定法マニュアル第2版を中心として—

開催日時：平成 22 年 9 月 10 日(金)

開催場所：134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 (社)日本環境測定分析協会研修室

募集人員：80 名 (定員に達し次第締め切り)

参加費：法人正会員 5000 円、その他：10000 円

プログラム (講師の都合で、講演順序の変更もあります)

10:00 受付開始

10:20 開会の辞

日環協 会長 橋場常雄

講演時刻	技術名称	講演者所属	備考
10:30~11:10	SO ₃ 添加濃硫酸多層シリカゲルカラム/ キャピラリカラムガスクロマトグラフ/ 電子捕獲型検出器(GC/ECD)法	(株)電力テクノシ テムズ	迅速判定
11:10~11:50	硫酸処理/ジビニルベンゼン-メタクリ レートポリマーカラム分画/キャピラリ ーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出 器(GC/ECD)法	(株)日立ハイテクノ ロジーズ	簡易定量
11:50~12:50	昼休み		
12:50~13:30	加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカ ラム/間接競合酵素免疫測定(ELISA)法	(株)アース・ソリュ ーション	迅速判定
13:30~14:10	ゲルパーミエーションクロマトグラフ/ 多層シリカゲルカラム/キャピラリ ーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器 (GC/ECD)法	(株)住化分析センタ ー	簡易定量
14:10~14:50	高濃度硫酸シリカゲルカラム/フロー スルー式免疫測定法(イムノアッセイ)	(株)住化分析センタ ー	迅速判定
14:50~15:05	休憩		
15:05~15:45	スルホキシドカートリッジ/ガスクロマ トグラフ/負イオン化学イオン化質量分 析計(GC/NICI-MS)法	(株)テクノ中部 東北緑化環境保全 (株)	簡易定量
15:45~16:05	ヘキサン希釈/ガスクロマトグラフ/負 イオン化学イオン化質量分析計 (GC/NICI-MS)法	(株)テクノ中部	迅速判定
16:05~16:45	硫酸処理/DMSO 抽出/硝酸銀カラム精 製/イムノクロマトグラフ測定法	アイシン精機(株)	迅速判定
16:45~17:25	加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカ ラム/フロー式イムノセンサー法	京都電子工業(株)	迅速判定

17:25~閉会の辞

極微量物質研究会 第2回特別セミナー申込書

FAX 返信用受講証： 月 日付で受け付けました。

9月10日（金）日本環境測定分析協会にて開催

FAX 03-3878-2639

極微量物質研究会事務局（小泉あて）

氏名	
勤務先	
所属	
〒	
住所	
電話	
FAX	
Email	
会員区分 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 極微量物質研究会会員 <input type="checkbox"/> 日環協正会員 <input type="checkbox"/> その他

注意：

- ①本セミナーは、環境測定分析士認定制度における更新手続きのための点数を付与する「講習会」に指定されていますので、セミナー当日この券をご持参ください。
- ②受付次第、FAXにて受付した旨の受講票をお送りします。
- ③この件の問い合わせ先：日環協 担当小泉 03-3878-2811